

(12) NACH DEM VERTAAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Bijro



| 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. April 2004 (08.04,2004)

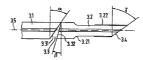
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/029543 A3

(51)	Internationale Patentklassifikation 11/00	on ⁷ : G01B 9/00,
(21)	Internationales Aktenzeichen:	PCT/DE2003/001029

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 28. März 2003 (28.03.2003)
- (25) Einreichungssprache:
- Deutsch Dentsch
- (26) Veröffentlichungssprache:
- (30) Angaben zur Priorität: 102 44 552.4
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MARCHAL, Dominique [FR/CH]; Route de Bellevue 9, 1337 Vallorbe (CH). DUVOISIN, Marc-Henri [CH/CH]; Chemin de la Fontanne 6, 1028 Préverenges (CH), BREIDER, Dominique [FR/DE]; Ch. au Vernaz 4, CH-1112 Echichens (DE). DRABAREK, Pawel [DE/DE]; Parkstrasse 16/5, 75233 Tiefenbronn (DE).
- 25. September 2002 (25.09.2002) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CN, JP, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: INTERFEROMETRIC MEASURING DEVICE
- (54) Bezeichnung: INTERFEROMETRISCHE MESSEINRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to an interferometric measuring device for detecting the shape, roughness, and distance of the surface of an object (8) to be measured by means of a modulation interferometer (2) to which short coherent radiation is supplied by a source of radiation (1) and which comprises a first beam splitter (2.3) for splitting the supplied radiation into a first partial beam (2.1) that is guided across a first arm and a second partial beam (2.1) that is guided across a second arm. The light phase or light frequency of one of said partial beams is shifted relative to the other partial beam by means of a modulation device (2.2, 2.2), said partial beam traveling across a delay loop (2.9), whereupon the partial beams are reunited at another beam splitter (2.10) of the modulation interferometer (2). The inventive interferometric measuring device also comprises a measuring probe (3) which is spatially separated from the modulation interferometer (2) and is or can be coupled thereto via a light-conducting fiber array (6). The reunited partial beams are split into a measuring beam and a reference beam in a partially permeable area (3.3) of a common arm of said measuring probe (3), and the measuring beam (r1(t)) reflected on the surface and the reference beam (r2(t)) reflected on a reference plane are superimposed therein. Said interferometric measuring device further comprises a receiver device (4) and an evaluation unit (5) for converting the radiation directed thereto into electrical signals and evaluating said signals based on a phase difference. A favorable design for taking reliable measurements even in tight hollow spaces is created by the fact that the partially permeable area (3.3) is formed by means of an exit area (3.31) of a probe fiber (3.1), which is slanted relative to the optical probe axis (3.5) by an exit angle (a), and an entrance area (3.32) of a fiber section that follows in the direction of the object, said entrance area also being slanted relative to the optical probe axis (3.5) by an entrance angle (β) . A cuneiform gap is formed between the exit area (3.31) and the entrance area (3.32).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes der Oberfläche eines Messobjektes (8) mit einem Modulationsinterferometer (2), das einen ersten Strahlteiler (2.1) und einen zweiten Treilstrahl (2.1') aufweist, und die anschliessend an einem weiteren Strahlteiler (2.10) vereinigt werden, mit einer von dem Modulationsinterferomter

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/029543 A3

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, TT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{ir}\) Änderungen der Anspr\(\text{ich}\) che geltenden
 Frist; Ver\(\text{off}\) fentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\)
 eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 17. Juni 2004

(2) räumlich getrennten und mit dieser über eine Messsonde (3), ni der die vereinigten Teilstrahlen in einem gemeinsamen Arm in einem teildurchlässigen Bereich (3.3) in einen Messstrahl und einen Referenzstrahl aufgeteilt sind. Der teildurchlässige Bereich (3.3) mittels einer bezüglich der optischen Sondenachse (3.5) unter einem Austrittswinkel schrägen Austrittlische (3.31) einer Sondenfaser (3.1) und einer ebenfalls bezüglich der optischen Sondenachse (3.5) unter einem Eintrittswinkel schrägen Eintrittsläche (3.32) eines objektseitig folgenden Faserabschnitts (3.2) gebildet ist, wobei zwischen der Austrittsfläche (3.31) gebildet ist, wobei zwischen der Austrittsfläche (3.31) und der Eintrittsfläche (3.32) ein keilförmiger Spalt gebildet ist.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



Relevant to claim No.

1

1

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01B9/00 G01B11/00

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

abstract

According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Α

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G01B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

Category . Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

15 August 2002 (2002-08-15) abstract; figure 1 paragraphs

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

vol. 008, no. 179 (P-295), 17 August 1984 (1984-08-17) & JP 59 072005 A (NIPPON DENKI KK), 23 April 1984 (1984-04-23)

US 2002/109847 A1 (DRABAREK PAWEL)

'0011!, '0014!-'0016!, '0020!, '0021!, '0025!

Α	US 5 891 747 A (FARAH JOHN) 6 April 1999 (1999-04-06) abstract; figures 1,2,4 column 6, line 25-36 column 6, line 66 -column 7,	line 54
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
"A" docume consic "E" earlier of filing of "L" docume which citatio "O" docume other of the state of the stat	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the International filing date or priority data and not in conflict with the application but of the priority data and not in conflict with the application but invention derested the principle or theory underlying the invention of the priority of the priority of the conflict of the co
Name and r	nailing address of the ISA European Patent (Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Popovici, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent ramily mempers

DE 03/01029

	_			1,	,
Patent document cited in search repor		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 200210984	7 A1	15-08-2002	DE GB NL NL	10057539 A1 2373853 A ,B 1019392 C2 1019392 A1	23-05-2002 02-10-2002 20-05-2003 22-05-2002
JP 59072005	Α	23-04-1984	NONE		
US 5891747	A	06-04-1999	US	5420688 A	30-05-1995





A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01B9/00 G01B11/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IFK / GUID

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2002/109847 A1 (DRABAREK PAWEL) 15. August 2002 (2002-08-15) ZUsammenfassung; Abbildung 1 Absätze '0011!,'0014!-'0016!,'0020!,'0021!,'0025!	1
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 179 (P-295), 17. August 1984 (1984-08-17) & JP 59 072005 A (NIPPON DENKI KK), 23. April 1984 (1984-04-23) Zusammenfassung	1
Α	US 5 891 747 A (FARAH JOHN) 6. April 1999 (1999-04-06) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2,4 Spalte 6, Zeile 25-36 Spalte 6, Zeile 66 -Spalte 7, Zeile 54	1

entnehmen entnehmen sind der Forsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) O Veröffenllichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P Veröffenllichung, die vor dem Internationaten Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffenllicht worden ist	17 Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationaten Ammeldedatum oder dem Pfontfattedatum vordfentlicht wirden ist fund mit der Anneldung incht kollidert, sondern nur zum Versätnichts des der Erfindung zugundellegenden Prinzips oder der in zugrundelsgenden Prinzips oder der in zugrundelsgenden Versätnichts und der Spätere Versätnichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund deser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund deser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund deser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein auf der Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann abei Veröffentlichungen dieser Ketegorie in Veröffentlichung die Machalen besonder Beatenfann anheilegend ist Veröffentlichung, die Mitglied derseben Patenfannlie ist 18. Veröffentlichung, die Mitglied derseben Patenfannlie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
31. März 2004	15/04/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5816 Patentiaan 2 NL – 2290 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bedlensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Popovici, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichu

je zur selben Patentfamille gehören



T	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	US 2002109847	A1	15-08-2002	DE GB NL NL	10057539 A1 2373853 A ,B 1019392 C2 1019392 A1	23-05-2002 02-10-2002 20-05-2003 22-05-2002
	JP 59072005	A	23-04-1984	KEINE		
1	US 5891747	Α	06-04-1999	US	5420688 A	30-05-1995